

浙江省半导体行业协会

浙半发〔2026〕15号

关于即将发布《集成电路晶圆/晶粒小微缺陷测试方法》 团体标准的公示

根据《浙江省半导体行业协会团体标准管理办法》及相关文件要求，协会组织的团体标准《集成电路晶圆/晶粒小微缺陷测试方法》已通过评审专家的审核和协会审定，即将发布。现就该项标准进行公示，公示期为10天(2026年8月14日-8月23日)，若对标准内容有异议，请及时与协会联系。

协会联系人：赵燕明 18324435116



附件：《集成电路晶圆/晶粒小微缺陷测试方法》团体标准